

存储器层次结构

殷亚凤

智能软件与工程学院

苏州校区南雍楼东区225

yafeng@nju.edu.cn , https://yafengnju.github.io/



存储器层次结构

- 存储器概述
- 半导体随机存取存储器
- 外部辅助存储器
- 存储器的数据校验
- 高速缓冲存储器
- 虚拟存储器





存储器概述——基本术语

- 记忆单元 (存储基元 / 存储元 / 位元) (Cell)
 - 具有两种稳态的能够表示二进制数码0和1的物理器件
- · 存储单元 / 编址单位 (Addressing Unit)
 - 具有相同地址的位构成一个存储单元,也称为一个编址单位
- · 存储体/存储矩阵/存储阵列(Bank)
 - 所有存储单元构成一个存储阵列
- 编址方式(Addressing Mode)
 - 按字节编址、按字编址
- 存储器地址寄存器(Memory Address Register MAR)
 - 用于存放主存单元地址的寄存器
- 存储器数据寄存器(Memory Data Register-MDR (或MBR))
 - 用于存放主存单元中的数据的寄存器





存储器概述——存储器分类

依据不同的特性有多种分类方法

(1)按工作性质/存取方式分类

- 随机存取存储器 Random Access Memory (RAM)
 - 按地址访问,每个单元读写时间一样,且与各单元所在位置无关。如:内存。

(注:原意主要强调地址译码时间相同。现在的DRAM芯片采用行缓冲,因而可能 因为位置不同而使访问时间有所差别。)

- 顺序存取存储器 Sequential Access Memory (SAM)
 - 数据按顺序从存储载体的始端读出或写入,因而存取时间的长短与信息所在位置有关。例如:磁带。
- 直接存取存储器 Direct Access Memory (DAM)
 - 直接定位到读写数据块,在读写数据块时按顺序进行。如磁盘。
- 相联存储器 Associate Memory (AM), Content Addressed Memory (CAM)
 - 按内容检索到存储位置进行读写。例如:快表。





存储器概述——存储器分类

(2)按存储介质分类

半导体存储器:双极型,静态MOS型,动态MOS型

磁表面存储器:磁盘(Disk)、磁带 (Tape)

光存储器: CD, CD-ROM, DVD

(3)按信息的可更改性分类

读写存储器 (Read / Write Memory): 可读可写只读存储器 (Read Only Memory): 只能读不能写

(4)按断电后信息的可保存性分类

非易失 (不挥发)性存储器(Nonvolatile Memory)

信息可一直保留,不需电源维持。

(如:ROM、磁表面存储器、光存储器等)

易失 (挥发)性存储器(Volatile Memory)

电源关闭时信息自动丢失。(如:RAM、Cache等)





存储器概述——存储器分类

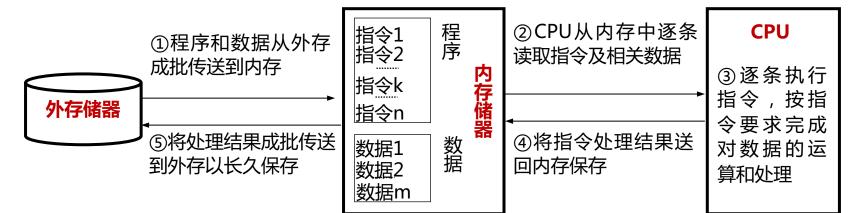
(5)按功能/容量/速度/所在位置分类

- 寄存器(Register)
 - 封装在CPU内,用于存放当前正在执行的指令和使用的数据
 - 用触发器实现,速度快,容量小(几~几十个)
- 高速缓存(Cache)
 - 位于CPU内部或附近,用来存放当前要执行的局部程序段和数据
 - 用SRAM实现,速度可与CPU匹配,容量小(几MB)
- 主存储器MM (Main (Primary) Memory)
 - 位于CPU之外,用来存放已被启动的程序及所用的数据
 - 用DRAM实现,速度较快,容量较大(几GB)
- 外存储器AM (辅助存储器Auxiliary / Secondary Storage)
 - 位于主机之外,用来存放暂不运行的程序、数据或存档文件
 - 用磁表面或光存储器实现,容量大而速度慢





内存与外存的关系及比较



✓ 外存储器(简称外存或辅存)

- 存取速度慢
- 成本低、容量很大
- 不与CPU直接连接,先传送到内存, 然后才能被CPU使用。
- 属于<mark>非易失性存储器</mark>,用于长久存放 系统中几乎所有的信息

✓ 内存储器(简称内存或主存)

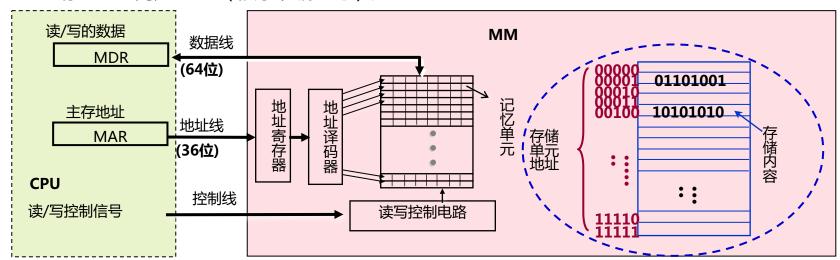
- 存取速度快
- 成本高、容量相对较小
- 直接与CPU连接, CPU对内存中可直接进行读、写操作
- 属于易失性存储器(volatile),用于 临时存放正在运行的程序和数据





主存的结构

- · 问题:主存中存放的是什么信息?CPU何时会访问主存?
- ▶ 指令及其数据!CPU执行指令时需要取指令、取数据、存数据!
- 问题:地址译码器的输入是什么?输出是什么?可寻址范围多少?
- 输入是地址,输出是地址驱动信号(只有一根地址驱动线被选中)。可寻址范围为0~2³⁶-1,即
 主存地址空间为64GB(按字节编址时)。



- 主存地址空间大小不等于主存容量(实际安装的主存大小)!
- 若是字节编址,则每次最多可读/写8个单元,给出的是首(最小)地址.





主存的主要性能指标

• 性能指标:

- 按字节连续编址,每个存储单元为1个字节(8个二进位)
- 存储容量:所包含的存储单元的总数(单位:MB或GB)
- 存取时间 T_A :从CPU送出内存单元的地址码开始,到主存读出数据并送到CPU(或者是把CPU数据写入主存)所需要的时间(单位:ns,1 ns = 10^{-9} s),分读取时间和写入时间
- 存储周期T_{MC}:连读两次访问存储器所需的最小时间间隔,它应等于存取时间加上下一次存取开始前所要求的附加时间,因此,T_{MC}比T_A大(因为存储器由于读出放大器、驱动电路等都有一段稳定恢复时间,所以读出后不能立即进行下一次访问。)
 - (就像一趟火车运行时间和发车周期是两个不同概念一样。)





存储器的层次化结构

为了缩小存储器和处理器两者之间在性能方面的差距,通常在计算机内部采用层次化的存储器体系结构。

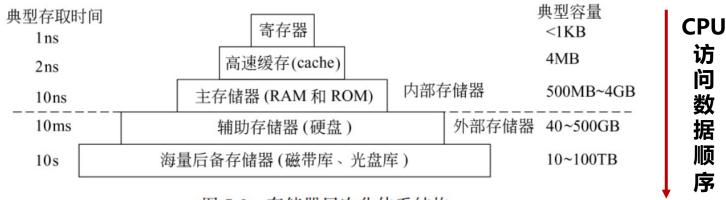


图 7.2 存储器层次化体系结构

- 速度越快,容量越小,越靠近CPU。
- CPU可以直接访问内部存储器;而外部存储器信息要先被取到主存,再被CPU访问。
- 数据一般只在相邻层之间复制传输,而且总是从慢速存储器复制到快速存储器。





存储器层次结构

- 存储器概述
- · 半导体随机存取存储器
- 外部辅助存储器
- 存储器的数据校验
- 高速缓冲存储器
- 虚拟存储器





半导体随机存取存储器——基本存储元件

· 六管静态MOS管存储元件

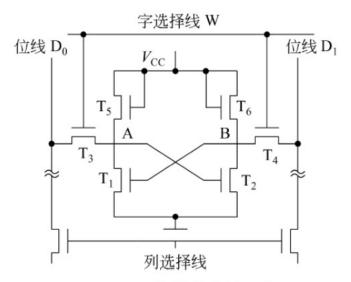


图 7.3 六管静态存储元件

SRAM中数据**保存在一对正负反馈门电路中**,只要供电,数据就一直保持,不是破环性读出,也无需重写,即无需刷新!

信息存储原理:看作带时钟的RS触发器

保持时:

- 字线为0(低电平)

写入时:

- 位线上是被写入的二进位信息0或1
- 置字线为1
- 存储单元(触发器)按位线的状态设置成0或1

读出时:

- 置2个位线为高电平
- 置字线为1
- 存储单元状态不同, 位线的输出不同





半导体随机存取存储器——基本存储元件

- · 单管动态MOS管存储元件
- 读写原理:字线上加高电平,使T管导通。
 - ▶ 写 "0"时,数据线加低电平,使Cs上电荷对数据线放电;
 - ▶ 写 "1" 时,数据线加高电平,使数据线对C。充电;
 - ▶ 读出时,数据线上有一读出电压。它与C₅上电荷量成正比。

■ **优点:**电路元件少,功耗小,集成度高,用于构建主存储器

■ 缺点:速度慢、是破坏性读出(需读后再生)、需定时刷新

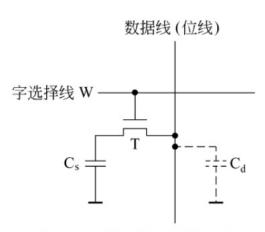


图 7.4 单管动态存储元件

■ **刷新**: DRAM的一个重要特点是,数据以电荷的形式保存在电容中,电容的放电使得电荷通常只能维持几十个毫秒左右,相当于1M个时钟周期左右,因此要定期进行刷新(读出后重新写回),按行进行(所有芯片中的同一行一起进行),刷新操作所需时间通常只占1%~2%左右。

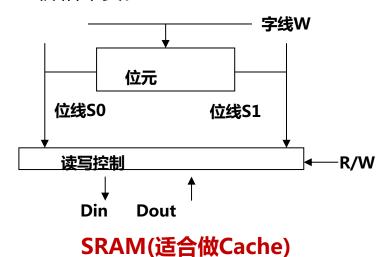




静态存储元件和动态存储元件的比较

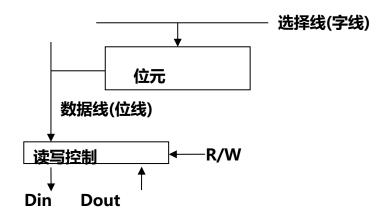
• 静态存储元件:

- ➤ MOS管多,功耗大,集成度低;
- 可保持记忆状态,无须刷新;
- > 读写速度快;
- ▶ 价格昂贵。



动态存储元件:

- ➤ MOS管少,功耗小,集成度高;
- ▶ 必须定时刷新;
- ▶ 读写速度慢;
- > 价格较低。



DRAM(适合做主存)





SRAM芯片和DRAM芯片

存储器芯片由存储体、I/O读写电路、地址译码和控制电路等组成。

- 存储体/存储矩阵:存储单元的 集合;
- 地址译码器:将地址转换为译码 输出线上的高电平;
- > 驱动器: X选择线负载大, 所以加驱动器;
- ▶ I/O控制电路:控制被选中单元的读/写,有放大信息的作用;
- ▶ 片选信号:选中某个芯片
- 读/写控制信号:控制被选中单元进行读或写。

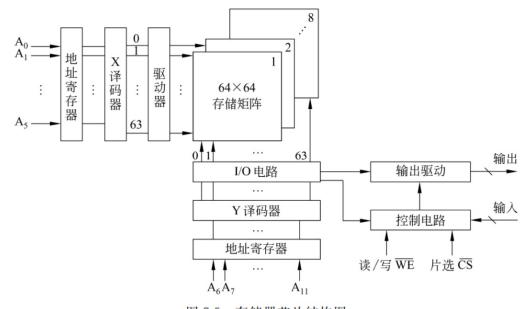
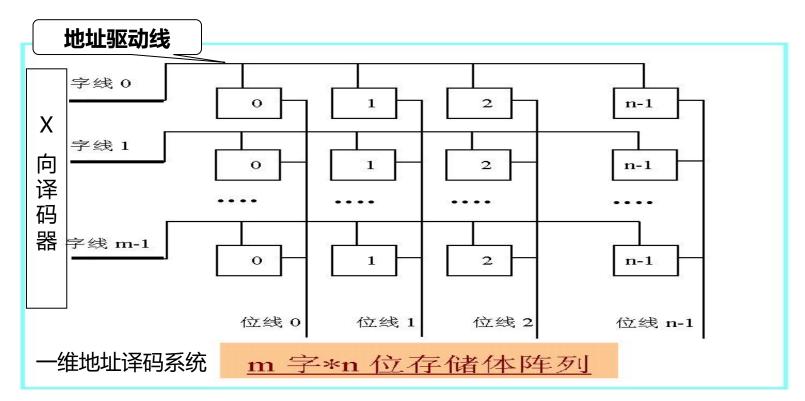


图 7.5 存储器芯片结构图





字片式存储体阵列组织(不作要求)

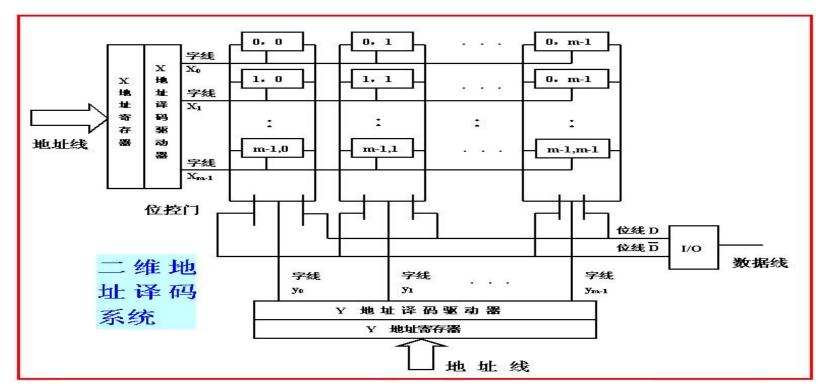


一般SRAM为字片式芯片,只在x向上译码,同时读出字线上所有位!





位片式存储体阵列组织(不作要求)



- · 位片式在字方向和位方向扩充,需要有片选信号
- · DRAM芯片都是位片式





CPU与存储器之间的通信方式

- · CPU和主存之间有同步和异步两种通信方式
 - 异步方式(读操作)过程(需握手信号)
 - CPU送地址到地址线,主存进行地址译码
 - CPU发读命令, 然后等待存储器发回"完成"信号
 - 主存收到读命令后开始读数,完成后发"完成"信号给CPU
 - CPU接收到"完成"信号,从数据线取数

(写操作过程类似)

- 同步方式的特点

- CPU和主存由统一时钟信号控制 , 无需应答信号 (如 "完成")
- 主存总是在确定的时间内准备好数据
- CPU送出地址和读命令后,总是在确定的时间取数据
- 存储器芯片必须支持同步方式





SDRAM芯片技术

· SDRAM是同步存储芯片

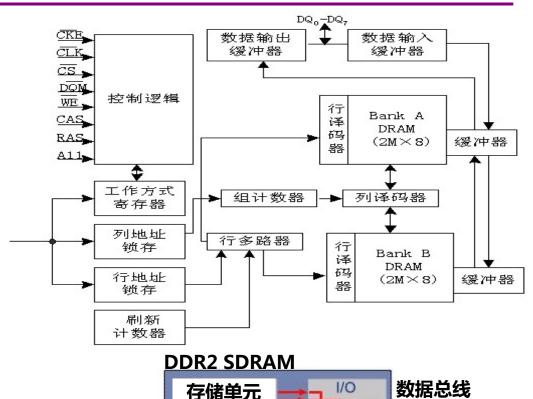
- 每步操作都在系统时钟控制下进行
- 有确定的等待时间(读命令开始到数据线有效的时间,称为CAS潜伏期)CL,例如 CL=2 clks
- 连续传送(Burst)数据个数 BL=1/2/4/8
- 多体(缓冲器)交叉存取
- 利用总线时钟上升沿与下降沿同步传送

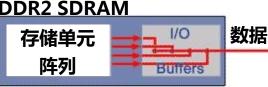




SDRAM芯片技术

- SDRAM芯片的内部结构
- 同步方式
- DDR SDRAM技术: 每个时钟内传送两个数据
- DDR2 SDRAM技术: 每个时钟内传送4个数据
- **DDR3 SDRAM:** 每个时钟内传送8个数据









内存条和内存条插槽

内存条:把若干片DRAM芯片焊装在一小条印制电路板上制成

• 内存条插槽:存储器总线

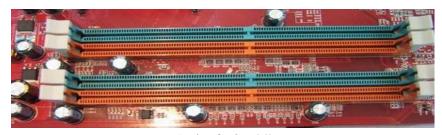
· 内存条必须插在主板上的内存条插槽中 才能使用(相同颜色插槽可以并行传输)



内存条

· 目前流行的是DDR2、DDR3内存条:

- 采用双列直插式,其触点分布在内存 条的两面
- DDR条有184个引脚, DDR2有240 个引脚
- PC机主板中一般都配备有2个或4个 DIMM插槽



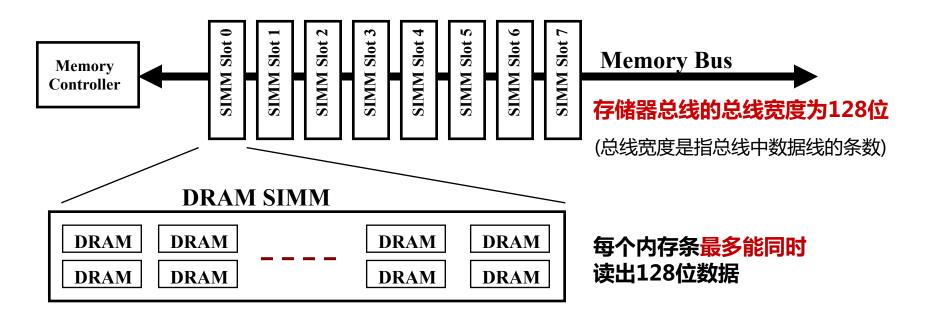
内存条插槽





内存条和内存条插槽

存储器控制器、存储器总线、内存条、DRAM芯片之间的连接



每次访存操作总是在某一个内存条内进行!





存储器芯片的扩展

• 字扩展(位数不变、扩充容量)

用16K×8位芯片扩成64K×8位存储器需几个芯片?地址范围各为什么?

- ▶ 字方向扩展4倍,即4个芯片。0000-3FFFH, 4000-7FFFH, 8000-BFFFH, C000-FFFFH, 地 址共16位,高两位由外部译码器译码生成4个输出,分别连到4个片选信号,片内地址有14位
- 地址线、读/写控制线等对应相接,片选信号连译码输出

• 位扩展(字数不变,位数扩展)

用4096×1位芯片构成4K×8位存储器需几个芯片?地址范围各是多少?

- ▶ 位方向扩展8倍,字方向无需扩展。即8个芯片,地址范围都一样:000-FFFH,地址共12位,全部作为片内地址
- 芯片的地址线及读/写控制线对应相接,而数据线单独引出

• 字位同时扩展(字和位同时扩展)

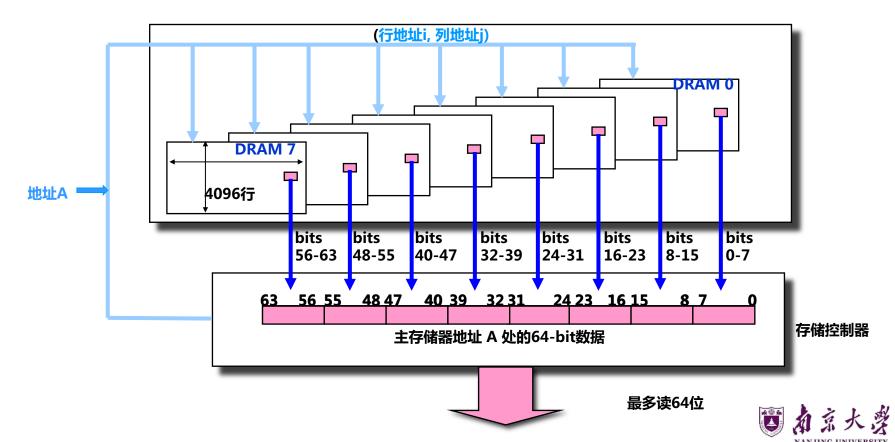
用16K×4位芯片构成64K×8位存储器需几个芯片,地址范围各是多少?

- ➢ 字向4倍、位向2倍,8个芯片。0000-3FFFH,4000-7FFFH,8000-BFFFH,C000-FFFFH
- 地址线、读/写控制线等对应相接,片选信号则分别与外部译码器各个译码输出端相连

有两种容量扩展方式:交叉编址和连续编址。 上述例子都是何种编址方式? 连续编址!









· 从该存储器结构可理解为什么规定数据对齐存放。

例如,一个32位int型数据若存放在第8、9、10、11这4个单元,则需要访问几次内存?若存放在6、7、8、9这4个单元,则需要访问几次内存?

· 主存地址和片内地址有何关系?

主存地址27位,片内地址24位,与高24位主存地址相同。

· 主存低3位地址的作用是什么?

确定8个字节中的哪个,即用来选片。

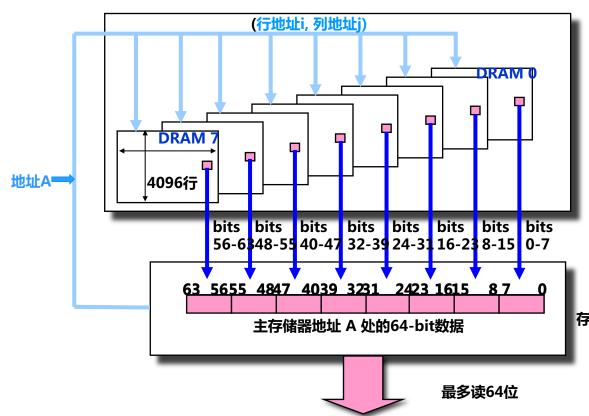
分别访问1次和2次

- •由8片DRAM芯片构成
- •每片 16Mx8 bits
- •行地址、列地址各12位
- •每行共4096列(8位/列)
- •选中某一行并读出之后再由 列地址选择其中的一列(8个二 进位) 送出
- ・ 芯片内地址是否连续?

不连续,交叉编址,可同时读 写所有芯片。







□:行、列地址为(i,j)的8个单元

地址A如何划分?

 12
 12
 3

 行号
 列号
 片

低3位用来选片

地址连续,共 8*4096=2¹⁵=32768个单元

存储控制器

地址A有多少位? 27位!

在DRAM行缓冲中数据的地址有何特点?





12123行号列号片

地址A如何划分? 低3位用来选片

在DRAM行缓冲中数据的地址有何特点?

假定首地址为i,则地址分布如下:

	Chip0	Chip1	Chip7
第0列	i	i+1	i+7
第1列	i+8	i+9	i+15
 第4095列	i+8*4095	5 i+1+8*4095	i+7+8*4095

地址连续, 共8*4096=215=32768个单元

通常,一个主存块包含在行缓冲中,可降低Cache缺失损失

如果片内地址连续,则地址A如何划分?

3 12 12

片 行号 列号

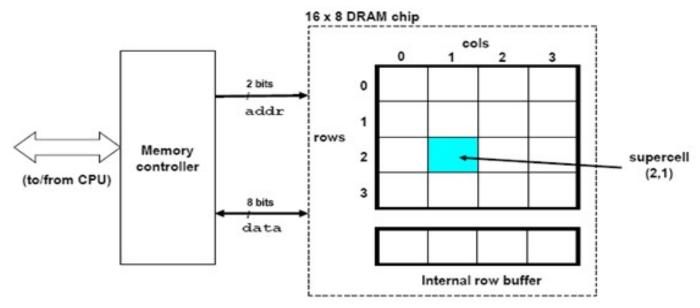




DRAM芯片内部结构

· DRAM芯片内部结构示意图

同时有多个芯片进行读写



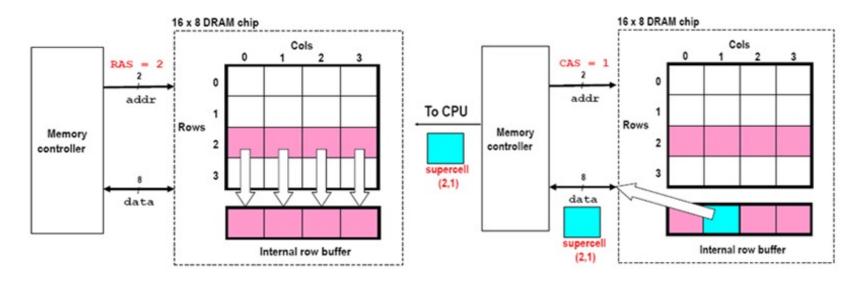
图中芯片容量为16×8位,存储阵列为4行×4列,地址引脚采用复用方式,因而仅需2根地址引脚,每个超元(supercell)有8位,需8根数据引脚,有一个内部的行缓冲(row buffer),通常用SRAM元件实现。





DRAM芯片内部结构

· DRAM芯片读写原理示意图



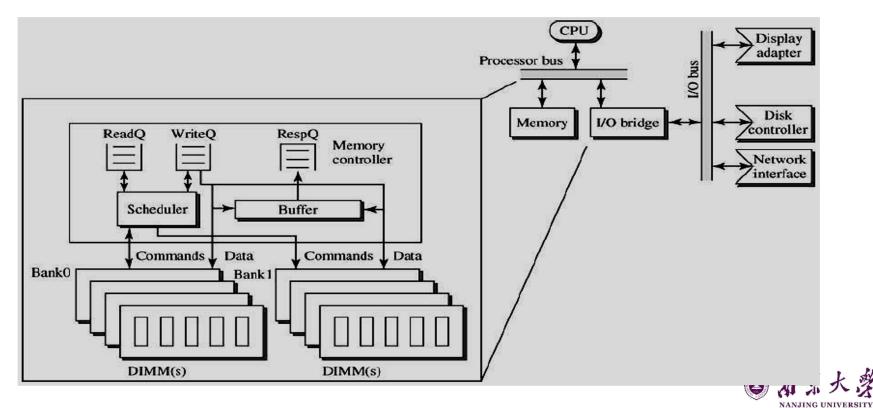
首先,存储控制器将行地址"2"送行译码器,选中第"2"行,此时,整个一行数据被送行缓冲。 然后,存储控制器将列地址"1"送列译码器,选中第"1"列,此时,将行缓冲第"1"列的8位 数据supercell(2,1)读到数据线,并继续送往CPU。





多模块存储器

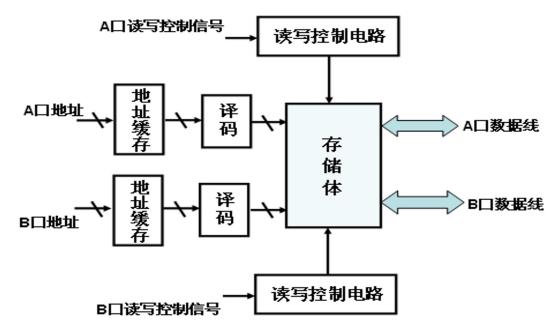
• 多模块技术:2个、4个或多个存储器同时工作





多模块存储器

- 双口存储器(能同时进行两个数据的读/写)
- 两套独立的读/写控制电路、地址缓存、地址译码及地址线和数据线 , 通常作为双口 RAM或指令预取部件







- · 多模块存储器(能提高数据访问速度)
- ▶ 包含多个小体;
- ➢ 每个体有其自己的MAR、MDR和读写电路;
- ▶ 可独立组成一个存储模块;
- > 可同时对多个模块进行访问。

• 根据不同的编址方式可分为:连续编址、交叉编址





连续编址方式

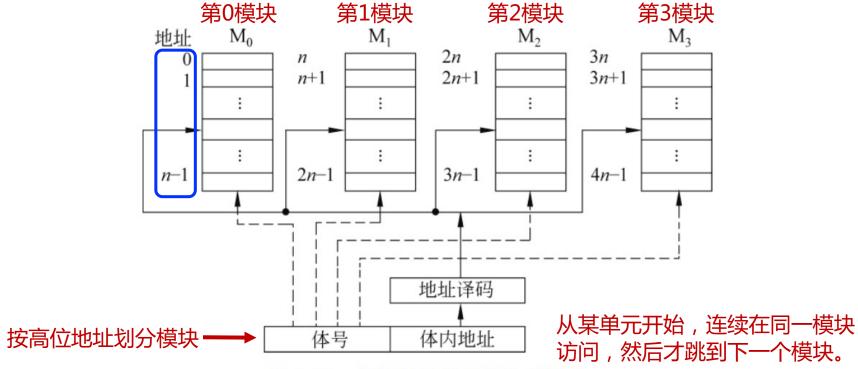


图 7.12 连续编址的多模块存储器

不能提高存储器的吞吐率!





交叉编址方式

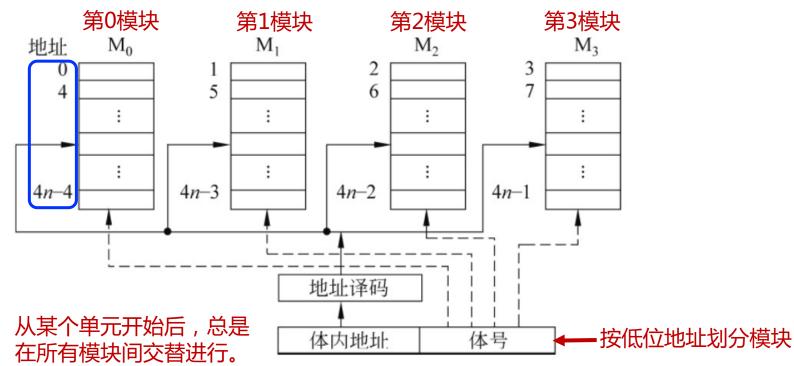


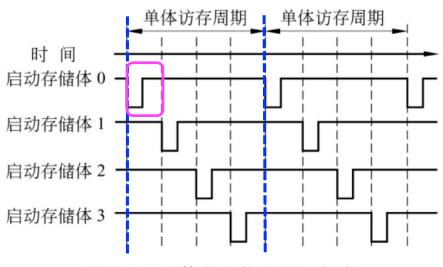
图 7.13 交叉编址的多模块存储器

为什么能提高吞吐量? 多个模块交叉存取!





交叉编址方式:轮流启动、同时启动



如果**所有存储模块**一次并 行读写的总位数正好等于 存储器总线中的数据位数, 则可以采用同时启动方式。

图 7.14 4 体交叉轮流访问方式

- 每个存储模块一次读写的位数(即存储字)正好等于存储器总线中的数据位数(即总线传输单位),则采用轮流启动方式;
- 具有m个体的多模块存储器,每隔1/m个存储周期启动一个体;
- 存取速度提高m倍。





Q & A

殷亚凤 智能软件与工程学院 苏州校区南雍楼东区225 yafeng@nju.edu.cn , https://yafengnju.github.io/

